## 01;11

# О концентрационных зависимостях заряда атомов, адсорбированных на однолистном графене

### © С.Ю. Давыдов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: Sergei\_Davydov@mail.ru

#### Поступило в Редакцию 4 ноября 2011 г.

С учетом диполь-дипольного отталкивания предложены простые схемы расчета зависимостей заряда адатомов  $Z_a$  от степени покрытия ими листа графена. Рассмотрены случаи адсорбции щелочных металлов и атомарного водорода. Показано, что с ростом покрытия происходит уменьшение заряда адатомов, причем это относится как к зонному, так и к локальному вкладам в величину заряда.

Среди разнообразных уникальных и привлекательных свойств однолистного графена [1,2] его адсорбционная способность начала привлекать повышенное внимание исследователей сравнительно недавно (см. соответствующие ссылки в работах [3,4]). При этом большинство исследований являются теоретическими расчетами, основанными на методе функционала плотности. В работе [3] была предложена простая модель плотности состояний однолистного графена (М-модель), позволившая найти аналитическое выражение для локальной плотности состояний одноэлектронного адатома и определить его число заполнения  $n_a$  и тем самым заряд  $Z_a$ . Впоследствии в рамках М-модели были рассчитаны заряды адатомов водорода, щелочных металлов и галогенов [4].

Все упомянутые расчеты относились к адсорбции одиночного (изолированного) атома. При конечных степенях покрытия  $\Theta$  между адатомами возникают как обменные взаимодействия (прямое и косвенное), так и диполь-дипольное отталкивание [5]. Влияние последнего легко учесть (см., например, [6]), заменив энергию квазиуровня изолированного адатома  $\varepsilon_a$  на зависящую от степени покрытия величину  $\tilde{\varepsilon}_a(\Theta) = \varepsilon_a - \xi \Theta^{3/2} Z_a(\Theta)$ , где константа дипольного взаимодействия  $\xi = 2e^2 l^2 N_{ML}^{3/2} \overline{A}$  (l — длина адсорбционной связи,  $N_{ML}$  — концентрация адатомов в монослое,  $\overline{A} \sim 10$  — коэффициент, слабо зависящий

41

от геометрии адсорбированного слоя).<sup>1</sup> При этом нахождение чисел заполнения  $n_a(\Theta)$  и зарядов  $Z_a(\Theta)$  становится самосогласованной задачей [6]. В случае адсорбции на графене, даже при использовании приближенных аналитических выражений для числа заполнения, мы имеем достаточно сложную задачу, тем более, если учесть, что число заполнения  $n_a(\Theta)$  является суммой зонной  $n_b(\Theta)$  и локальной  $n_l(\Theta)$  составляющих (см. [3]). Если наряду с упомянутыми трудностями принять во внимание, что какая-либо экспериментальная информация по зависимостям  $n_a(\Theta)$  и  $Z_a(\Theta)$  отсутствует, представляется уместным подойти к задаче упрощенно.

Простейшей моделью, служащей для описания адсорбции, является модель Андерсона—Ньюнса [6,7], в рамках которой (в приближении бесконечно широкой зоны для немагнитного случая [8]) число заполнения адатома вычисляется как

$$n_a(\Theta) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arcctg} \frac{\tilde{\varepsilon}_a(\Theta)}{\Gamma},\tag{1}$$

где Г — полуширина квазиуровня адатома, а энергия квазиуровня  $\tilde{\varepsilon}_a(\Theta)$  отсчитывается от уровня Ферми системы. В этой модели локальные состояния отсутствуют, так что ее можно использовать только в случае, когда  $n_l \ll n_b \approx n_a$ . Именно так обстоит дело при адсорбции атомов щелочных металлов (AM) на однолистном графене (G) [4]. Попытаемся совместить результаты, полученные для адсорбционной системы AM/G в рамках М-модели [3,4], с моделью Андерсона—Ньюнса [6–8].

Прежде всего, напомним, что числу заполнения (1) отвечает плотность состояний

$$\tilde{\rho}_a(\Theta) = \frac{2}{\pi} \frac{\Gamma}{(\omega - \tilde{\varepsilon}_a(\Theta))^2 + \Gamma^2},$$
(2)

где  $\omega$  — энергетическая переменная. Сравнивая выражение для плотности состояний адатома в М-модели (см. (9) в [3]) с выражением (2) при  $\Theta = 0$ , положим  $\tilde{\varepsilon}_a(0) = \varepsilon_a + \Lambda(\omega^*)$ , где  $\Lambda(\omega)$  — функция сдвига квазиуровня адатома, приведенная в [3], а  $\omega^*$  является корнем уравнения

$$\omega - \varepsilon_a - \Lambda(\omega) = 0 \tag{3}$$

и отвечает положению главного максимума плотности состояний адатома в М-модели. Тогда выражение (1) при  $\Theta = 0$  можно представить

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В случае адсорбции на графене в качестве зеркальной плоскости отражения выступает графеновый лист, на поверхности которого в виде определенной решетки расположены заряды  $Z_a(\Theta)$ , образующие вместе со своими отражениями диполи с плечом 2*l*. С ростом  $\Theta$  происходит всестороннее сжатие этой решетки.

в виде

$$n_a \equiv n_a(0) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arcctg} \frac{\omega^*}{\Gamma}.$$
 (4)

Для того чтобы определить параметр Г, входящий в выражения (4) и (5), подставим в выражение (4) значение  $n_a$ , вычисленное в рамках М-модели [4]. Тогда, считая  $n_a$  известным, получим  $\Gamma = \omega^*/\operatorname{tg}(\pi Z_a/2)$ , где  $Z_a = 1 - n_a$ . В дальнейшем перейдем к безразмерным величинам, приняв за единицу энергии полуширину "псевдощели"  $\Delta/2 = 2.38 \text{ eV}$  [3], так что  $x = 2\omega/\Delta$ ,  $x^* = 2\omega^*/\Delta$ ,  $\eta_a = 2\varepsilon_a/\Delta$ ,  $\overline{\Gamma} = 2\Gamma/\Delta$ ,  $\overline{\xi} = 2\xi/\Delta$ ,  $\gamma\lambda(x) = 2\Lambda/\Lambda$ , где  $\gamma = [8/(1 + 2\ln 3)](V/\Delta)^2$ , V матричный элемент взаимодействия адатом-подложка (см. подробнее [3,4]).

Обращаясь к параметрам М-модели и результатам вычислений для системы АМ/G [4], нетрудно видеть, что как параметры задачи, так и значения  $n_a$  не слишком сильно меняются в ряду Li  $\rightarrow$  Cs. Так как в данной работе мы преследуем скорее иллюстративные цели, введем "средний" щелочной атом, для которого, как нетрудно показать,  $\overline{\Gamma} \sim 0.5$  и  $\omega^* \sim -3$ . Последнее соотношение означает, что главный резонанс в плотности состояний адатома расположен вблизи нижнего края сплошного спектра графена (см. [3]). Принимая во вниаание результаты работы [7], где рассматривалась адсорбция АМ на графите (см. также [9,10]), положим  $\overline{\xi} \sim 5$ . Результаты расчета  $Z_a(\Theta)$  представлены на рисунке. Как обычно, наблюдается деполяризация адатома с ростом степени покрытия.

Насколько известно автору, существует лишь одна работа [11], где изучаются зависимости характеристик системы AM/G от степени покрытия. Сравнение показывает общее качественное согласие в зависимости заряда адатома от степени покрытия.

Необходимо отметить одно обстоятельство, которое, в принципе, может оказаться существенным. При проведении настоящего расчета мы не учитывали изменения уровня Ферми системы, полагая, что, как и при нулевых покрытиях, этот уровнь совпадает с точкой Дирака графена. Покажем, что в данном случае такое приближение допустимо.

Число электронов в системе равно  $N_g + N_a$ , где  $N_{g(a)}$  есть число атомов графена (адатомов). С другой стороны, в силу сохранения электронов в системе это же число электронов должно быть равно  $N_g n_g + N_a n_a$ , где  $n_g$  — среднее число заполнения атома графена. Отсюда  $Z_g(\Theta) = -\eta \Theta Z_a(\Theta)$ , где  $Z_g = 1 - n_g$ ,  $\Theta = N_a/N_{ML}$  ( $N_{ML}$  —



Зависимость заряда "усредненного" адатома щелочного металла  $Z_a(\Theta)$  и заряда  $Z_g(\Theta)$ , приходящегося на один атом графена, от степени покрытия поверхности графена адатомами  $\Theta$ .

число адатомов в монослое),  $\eta = N_{ML}/N_g$ . Переходя к расчету на единицу площади, получим  $\eta = (d_g/d_a)^2$ , где  $d_g = 1.42$  Å — расстояние между ближайшими соседями (б.с) в графене,  $d_a$  — расстояние между б.с. в объемном щелочном металле (см. обоснование такой оценки в работах [7,9,10]). Хотя значения  $d_a$  в ряду Li  $\rightarrow$  Cs различаются довольно значительно (см., например, [12]), вновь примем среднее значение отношения  $\eta \sim 0.1$ . Вычисленные значения  $Z_g$  представлены на рисунке. Как следует из рисунка, заряд атома углерода графена не превышает 0.1, а его число заполнения менее 1.1. Следовательно, с ошибкой, не превосхоядщей 10%, изменение уровня Ферми системы можно игнорировать.

Отметим еще один момент: заряды AM, адсорбированных на графите, полученные в [7,9,10], в разы меньше, чем вычисленные нами в [4] для графена. Дело, по-видимому, в том, что в работах [7,9,10] мы изначально брали "плохую" модель подложки (модель Андерсона—Ньюнса), но подгоняли параметры задачи под экспериментальные данные по зависимости работы выхода системы от степени

покрытия, тогда как в [4] модель подложки была вполне адекватна, но какие-либо экспериментальные данные отсутствовали. Так или иначе, для вынесения окончательного решения о величине зарядов необходимы экспериментальные данные по системам AM/G. Отметим, однако, что во всех случаях зависимости  $Z_a(\Theta)$  качественно совпадают.

Рассмотрим теперь случай адсорбции атомарного водорода, для которого, в отличие от AM, основную роль играют локальные состояния, так как  $n_b \ll n_l \approx n_a$  [4]. На этом основании в работе [13] для описания системы H/G была предложена модель поверхностной молекулы, в рамках которой уравнение (3) для одиночного атома в первом приближении принимает вид  $\omega - \varepsilon_a - (2V^2/\omega) = 0$ , откуда

$$\omega_{a,b} \approx \frac{1}{2} \varepsilon_a \pm R, \qquad R = \left(\frac{\varepsilon_a^2}{4} + 2V^2\right)^{1/2},$$
(5)

где индексы *а* и *b* обозначают антисвязывающее и связывающее состояния поверхностной молекулы, которым в формуле (9) отвечают знаки + и – соответственно<sup>2</sup>. Такое решение может реализоваться при условии, что  $|\varepsilon_a| \gg D/2$  и/или  $|V| \gg D/2$ , где  $D/2 = 3\Delta/2$  — ширина  $\pi$  и  $\pi^*$  зон графена [3]. Второе из этих неравенств как раз и отвечает случаю поверхностной молекулы. Переходя к конечным концентрациям адатомов, вновь заменим  $\varepsilon_a$  на  $\tilde{\varepsilon}_a(\Theta) = \varepsilon_a - \xi \Theta^{3/2} Z_a(\Theta)$ , где теперь  $Z_a = 1 - n_l$ . Учитывая, что число заполнения  $n_l$  локального уровня  $\omega_l$  определяется как  $n_l = |1 - d\Lambda/d\omega|_{\omega_l}^{-1}$  (см. [3,13]), получим уравнение

$$Z_l(\Theta) = \frac{2V^2}{\omega_h^2 + 2V^2}.$$
(6)

Положим  $\varepsilon_a = -6 \,\mathrm{eV}$ ,  $V \sim 10 \,\mathrm{eV}$  (это средние значения по данным работ [4,11]) и  $\xi \sim 100 \,\mathrm{eV}$  (считалось, что  $N_{ML} = S^{-1}$ , где  $S = 3\sqrt{3}d_g^2/2$  — площадь, приходящаяся на один атом углерода,  $l = 1.2 \,\mathrm{\AA}$  [4]). Так как  $2V^2 \gg \varepsilon_a^2/4$ , предположим, что то же неравенство имеет место и в общем случае, когда  $\varepsilon_a$  переходит в  $\tilde{\varepsilon}_a(\Theta)$ . Тогда получим в первом приближении

$$Z_l(\Theta) \approx \frac{Z_l(0)}{1 + \Theta^{3/2}(\xi/V)},\tag{7}$$

где  $Z_l(0) \approx (1 + \varepsilon_a/2\sqrt{2}V)/2$ , что в рассматриваемом случае дает  $Z_l(0) \approx 0.39$ . Здесь, однако, следует рассматривать только интервал

 $<sup>^2</sup>$ В третьем члене выражения (8) и в формуле (9) работы [13] пропущен множитель 2, который должен стоять перед $V^2.$ 

покрытий от 0 до  $\Theta = 0.5$ . При  $\Theta = 1$  возникает новая система — графан, где атомы водорода прикрепляются, чередуясь, к обеим сторонам графенового листа [14]. Система же, отвечающая односторонней адсорбции при  $\Theta = 0.5$ , именуется графон [15].

Таким образом, в случае адсорбции водорода с ростом  $\Theta$  заряд адатомов понижается, т.е. имеет место деполяризация, как и при адсорбции щелочных металлов. Следует подчеркнуть, что деполяризация есть результат не только дипольных взаимодействий, но и обменов, как прямого, так и косвенного.

Работа выполнена в рамках программы президиума РАН "Квантовая физика конденсированных сред", ОФН РАН "Новые материалы" и программы президиума РАН "Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов", целевой программы "развитие научного потенциала высшей школы 2009–2011" Минобрнауки РФ № 2.1/10269 и поддержана грантом РФФИ (проект № 11-02-0662-а).

## Список литературы

- Castro Neto A.H., Guinea F., Peres N.M.R., Novoselov R.S., Geim A.K. // Rev. Mod. Phys. 2009. V. 81. N 1. P. 109–162.
- [2] Abergel D.S.L., Apalkov V, Berashevich J., Ziegler K., Chakraborty T. // Adv. Physics. 2010. V. 59. N 4. P. 261–482.
- [3] Давыдов С.Ю., Сабирова Г.И. // ФТТ. 2011. Т. 53. В. 3. С. 608-616.
- [4] Давыдов С.Ю., Сабирова Г.И. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. В. 11. С. 51–57.
- [5] Браун О.М., Медведев В.К. // УФН. 1989. Т. 157. В. 4. С. 631–666.
- [6] Давыдов С.Ю., Трошин С.В. // ФТТ. 2007. Т. 49. В. 8. С. 1508–1513.
- [7] Davydov S.Yu. // Appl. Surf. Sci. 2010. V. 257. N 5. P. 1506–1510.
- [8] Киттель Ч. Квантовая теория твердых тел. М.: Наука, 1967. 492 с.
- [9] Давыдов С.Ю. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 18. С. 28-33.
- [10] Давыдов С.Ю. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 21. С. 50-56.
- [11] Jin K.-H., Choi S.-M., Jhi S.-Y. // Phys. Rev. B. 2009. V. 82. P. 033414.
- [12] Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 792 с.
- [13] Давыдов С.Ю., Сабирова Г.И. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. В. 24. С. 77-84.
- [14] Lebegue S., Klintenberg M., Erikson O., Katsnelson M.I. // Phys. Rev. B. 2009.
   V. 79. P. 245117.
- [15] Zhou J., Wang Q., Sun Q., Chen X.C., Kawazoe Y. // Nano Lett. 2009. V. 79. N 11. P. 3867.